**Смирнов Дмитрий Юрьевич. Диагностика полупроводниковых изделий на основе параметров низкочастотного шума: автореферат дис. ... доктора технических наук: 05.27.01 / Смирнов Дмитрий Юрьевич;[Место защиты: ФГБОУВПО ,,Воронежский государственный технический университет”].- Воронеж, 2012.- 44 с.**